## 誘電体メタサーフェスによるフィルタレス偏光複眼イメージング

Filter-less polarization compound-eye imaging based on dielectric metasurfaces

NTT 先端集積デバイス研<sup>1</sup> <sup>0</sup>宮田 将司<sup>1</sup>, 中島 光雅<sup>1</sup>, 橋本 俊和<sup>1</sup>

NTT Device Technology Labs<sup>1</sup>, <sup>o</sup>Masashi Miyata<sup>1</sup>, Mitsumasa Nakajima<sup>1</sup>, Toshikazu Hashimoto<sup>1</sup>

## E-mail: masashi.miyata.xu@hco.ntt.co.jp

偏光イメージングは、物体の表面や材料に関 する情報を取得でき[1]、車載カメラや医療への 応用が期待されている.近年は、撮像システム の低コスト化や簡略化の利点から、異なる透過 軸をもつ偏光フィルタをイメージセンサ上に 多数集積した偏光イメージセンサが活発に研 究されている[2].しかしこの構成では、フィル タにより光利用効率が最大~50%であり、夜間 など低光量の環境での使用に制限がある.また、 システムの大きさは、主レンズの焦点距離によ り律速されるため、上記応用において重要とな るシステムの小型化に本質的な制限がある.

そこで我々は, 誘電体メタサーフェスを複眼 イメージング [3]に適用した構成を提案する. 誘電体メタサーフェスは, 複屈折や波長分散の 設計自由度をもった高透過性の薄膜光学素子 として設計できる[4-6].本研究では, この特徴 を用いて, 偏光に応じて異なる位置で結像する 偏光分離レンズを実現し, 複眼構成に適用した. 本構成では, フィルタレスで偏光情報を取得す るため光利用効率を最大化でき, かつ複眼構成 により撮像システムの超薄型化が可能である.

Fig. 1a に本構成の概略を示す. イメージセン サの直上に,分離する偏光軸が異なる2種類の 偏光分離レンズをアレイ化して配置する. なお, レンズは SiN ナノ構造からなる[6] (Fig. 1b). 上記構成で物体を撮像すると,入射光はレンズ 毎に偏光分離され,各偏光成分の像がセンサ上 で多数得られる (Fig. 1a).各像は低解像度であ るが,視差情報をもっているため,再構成アル ゴリズムにより高解像画像を得ることができ る[3].また,各レンズは小口径であるため,同 じ F 値の単眼構成に比べてレンズ-センサ間が 極端に短く,システムの超薄型化が可能になる.

本構成を実証するため,光学顕微鏡を用いて システムを疑似的に実現した. 偏光分離レンズ は波長 520 nm で設計しており, 焦点距離は 400 µm, 口径は 100 µm×200 µm, 透過率(光利用 効率)は~70%, 偏光消光比は~20 である. 偏 光フィルタで構成した画像を撮像物体として 用いて(Fig. 1a), 波長 520 nm において実験を 行った. Fig. 2a は, 取得した複眼画像(10×10) である. 4 つの偏光成分毎に複数画像が得られ ていることがわかる. これらの画像に再構成ア ルゴリズムを適用し, 光強度, 直線偏光度 (DoLP), 偏光角(AoP)の画像を生成した(Fig. 2b). 生成画像より,本構成が物体の偏光状態 をよく推定できていること,さらに個眼像に比 べて解像度が大きく向上していることがわか る. 本発表では,感度への影響やカラー偏光イ メージングについても議論する予定である.



Fig. 1 (a) Schematics of polarization compound-eye imaging with metasurface-based polarization splitter lenses. (b) Optical (center) and SEM (right) images of the lenses.



Fig. 2 (a) Captured compound-eye image and its unit image. (b) Reconstructed polarization images.

## References

- 1. J. S. Tyo et al., Appl. Opt. 45, 5453-5469 (2006).
- 2. M. Garcia et al., Optica 4, 1263–1271 (2017).
- 3. J. Tanida et al., Appl. Opt. 40, 18063–1813 (2001).
- 4. A. Arbabi et al., Nat. Nanotechnol. 10, 937–943 (2015).
- 5. M. Miyata et al., J. Appl. Phys. 125, 103106 (2019).
- 6. M. Miyata et al., ACS Photon. 6, 1442–1450 (2019).